⑩ 日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

□ 公開特許公報(A) 昭60-228916

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和60年(1985)11月14日

G 01 C 19/64 G 01 P 9/00 // G 02 B 6/00

6723-2F 7027-2F

M-7370-2H 審査請求 未請求 発明の数 1 (全35頁)

劉発明の名称 物理パラメータを検知し測定するための装置

②特 願 昭60-29193

20出 願 昭60(1985)2月15日

砂発 明 者 ハーバート・ジェイ・

アメリカ合衆国、カリフオルニア州、スタンフオード ア

ルバラードウ・ロウ、719

ショウ ②発 明 者 ビヤング・ユーン・キ

アメリカ合衆国、カリフオルニア州、スタンフオード エ

スカンディードウ・ビレツジ、48・シー

⑪出 願 人 ザ・ボード・オブ・ト

アメリカ合衆国、カリフオルニア州、スタンフオード(番

地なし)

ラステイーズ・オブ・ ザ・レランド・スタン フオード・ジユニア・

ユニバーシテイ

砂代 理 人 弁理士 深見 久郎 外2名

明都選

1,発明の名称

物理パラメータを検知し測定するための装置 2. 特許請求の範囲

(1) 光学ループにおいて互いに逆方向に伝播する光波を与える光源と、前記互いに逆方向に伝播する光波に応答する検出器とを含む、光学ループを用いて物理パラメータを検知しかつ測定するための装置であって、前記互いに逆方向に伝播する光波間の位相差は前記物理パラメータに従ってシフトされ、

前記装置は、

前記ループにおける互いに逆方向に伝播する光波の位相差を周期的にパイアスして、前記物理パラメータによって発生される位相差に逆作用する位相差変調器と、

前記検出器の出力に応答して前記位相差変調器の周期的なパイアスを調節して、前記物理パラメータによって発生された位相差をなくす制御装置と、

前記位相差変調器の周期的なバイアスに応答して前記物理パラメータを測定するための回路とを備えることを特徴とする、物理パラメータを検知し測定するための装置。

- (2) 前記制御装置は前記検出器の出力を周期的にプランクにする回路により特徴付けられる、特許請求の範囲第1項に記載の物理パラメータを 検知し測定するための装置。
- (3) 前記位相差変調器は、前記制御装置回路が周期的にプランクにする周波数と同じ周波数で周期的にパイアスする、特許請求の範囲第2項に記載の物理パラメータを検知し測定するための装置。
- (4) 第1の周波数で変調信号を作り出すための第1の信号発生器をさらに備え、前記第1の信号発生器は前記制御装置を介して前記位相差変調器を駆動することを特徴とする、特許請求の範囲第1項に記載の物理パラメータを検知し測定するための装置。
 - (5) 前記検出器に接続されかつ前記第1の

信号発生器に応答して互いに逆方向に伝播する光 彼の選ばれた部分をプランクにしてしまうための ゲート装置と、

前記ゲート装置を前記制御装置へ接続しかつ前記ゲート装置の出力を第2の周波数の基準信号と比較する回路とをさらに備えた、特許請求の範囲第4項に記載の物理パラメータを検知し測定するための装置。

(6) 前記位相差変調器は第1の周波数およびより低い第2の周波数で前記互いに逆方向に伝援する光波を変調し、

前記物理パラメータを検知し測定するための装 踏はさらに、

前記第2の周波数の各周期の一部の間だけ前記検出器を出力へ接続するためのゲート装置と、

前記出力へ接続されて、前記制御装置を駆動して前記第2の周波数で変調の振幅を調整して、前記物理パラメータにより発生された前記第1の周波数での前記出力の信号を除去するフィードバック回路を備えることを特徴とする、特許請求の範

(10) 前記第2の信号発生器は、

前記第1の信号発生器に結合されて前記第1の 変調信号の高調波を発生するための周波数逓倍器 と、

前記第 1 の変調信号の振幅に一致するように前記高調波の振幅を調整するための振幅調整回路と、前記第 1 の変調信号に関して前記高調波の位相をシフトさせるための位相シフタと、

前記位相シフタの出力を前記第1の変調信号と結合させるための電気接続とを含む、特許請求の範囲第8項に記載の物理パラメータを検知し測定するための装置。

3. 発明の詳細な説明

発明の背景

この発明はジャイロスコープなどのような回転 センサに関するものであり、特に、拡大されたダ イナミックレンジを有するファイパ光学回転セン サに関するものである。

ファイバ光学回転センサは、典型的には、互いに逆方向にループのまわりを伝播するための光波

囲第1項に記載の物理パラメータを検知し測定す るための装置。

- (7) 前記位相差変調器は実質的に D C 位相パイアスを、互いに逆方向に伝播する光波に与える、特許請求の範囲第 1 項に記載の物理パラメータを検知し測定するための装置。
- (8) 第1の変調信号を作り出すための第1 の信号発生器と、

前記第1の変調信号に応答して第1の変調信号を修正し、ランプ放形を含む結果的に生じる変調信号を与えるための第2の信号発生器とをさらに備えることを特徴とする、特許請求の範囲第7項に記載の物理パラメータを検知し測定するための装置。

(9) 前記検出器へ接続されかつ前記第1の信号発生器に応答して前記互いに逆方向に伝播する光波の選ばれた部分をブランクにしてしまうためのゲート装置をさらに備えた、特許請求の範囲第8項に記載の物理パラメータを検知し測定するための装置。

が結合されるファイバ光学材料のループを含む。ループの回転によって、周知の"サグナック効果(Sagnac effect)"に従って互いに逆方向に伝播する波の間に相対位相差が作り出され、この位相差の量は回転速度に対応する。互いに逆転のに従って強度が変化する光学出力信号を発生する。はなって触に行なわれている。

このように、非常に広範囲な回転速度にわたって回転が正確にかつ信頼性良く検知されることができる位相変調技術を提供することが当該技術分野において大きな改善となるであろう。それを達成するための技術および手段がここに説明される。 発明の概要

この発明は、光学ループを用いて物理パラシのを検知し測定するための装置を提供する。このシステムにおいて、光源はループにおいいの互がに伝播する光波を与え、かつ検出器はその互がに近方向に伝播する光波に応答しかつ相差は、からないでのができないである。このような物理パラメータには、たとえば、弾性波、静圧、動圧、流過度または光学シャイロスコープの場合における光

`このシステムにおいて、この発明によれば、 位相差変調器は、周期的に、ループにおいて互いに 逆方向に伝播する光波間の位相差をパイアスして、

て、周期的なDC位相バイアスを与えるために用いられる繰返しダンプ信号を発生することによって作られる。

この発明は広範囲の回転速度を正確にかつ信頼 作良く検知するための回転センサおよびその動作 の方法を含む。回転センサは、ファイバ光学方向 性結合器のようなすべてのファイバ光学コンポー ネントを含み、このようなファイバ光学方向性結 合器は、(a)光源からの光を、互いに逆方向に 検知ループのまわりを伝播する2つの光波に分割 し、かつ (b) 光学出力信号を与えるため互いに 逆方向に伝播する光波を結合する。与えられた光、 互いに逆方向に伝播する波、および光学出力信号 の正しい偏光が、ファイバ光学偏光子およびファ イバ光学偏光制御装置によって確立され、制御さ れかつ維持される。第2のファイバ光学結合器が、 連続するストランドからの光学出力信号を、光学 信号の強度に比例する電気信号を出力する光検出 器へ結合するために設けられる。

回転センサの改善された動作安定性および感度

物理パラメータによって発生される位相差に逆作用する。制御装置は検出器の出力に応答して位相差変調器の周期的パイアスを調整し、物理パラメータによって発生される位相差をなくす。回路が位相差変調器の周期パイアスに応答して物理パラメータを測定する。

ここに説明する発明の特定の実施例では、ループにおける位相差を変調器が周期的にパイアカーの周波数で検出器の出力を開いたのでは、アス内におけるに対してもいくでは、の一番では、の一番では、の一番である。光学ループにおいて互いに対している。光学ループにおいて互いに対している。光学ループにおいて互いを対している。光学ループにおいての周波数で変調される。

この発明の特定のインプリメンテーションにおいては、位相差変調器は実質的にDC位相バイアスを、互いに逆方向に伝播する光波に与える。この実質的にDC位相バイアスは、信号発生器の出力を、同じ信号発生器の高調波の出力と組合わせ

は、第1の位相変調器を用いて第1の周波数(バイアス位相変調周波数)で、互いに逆方向に伝播する光波を位相変調し、それによって光学出力信号の位相をパイアスすることによって達成される。位相検知検出システムが、光学出力信号の強度の第1の高調波成分を測定するために用いられる。開示された検出システムでは、この第1高調波成分の振幅はループの回転速度に比例する。

の振幅を調整することによって、サグナック位相シフトの影響が効果的に取除かれることができる、それによって第2の変調の正の半サイクルの間が、光学出力信号の時間平均値が0となる。したがって、第2の変調信号の振幅はサグナック位相シフトを除去するということがわかる。

第2の位相変調信号の大きさを調整するために、 出力信号のゲート処理された部分における第1位 相変調周波数成分は、第2の位相変調駆動信号の 振幅を制御するためフィードバックされるフィー ドバックエラー信号を発生するために用いられる。

フィードバックエラー補正変調器は、フィードバックエラー信号に従って第2の変調駆動信号の振幅を制御し、それはサグナック位相シフトにより発生される光学出力信号の振幅に対応する。

回転により生じた光学出力信号における第1の位相変調周波数成分を除去する第2の位相変調の

信号に変換されることができる。
(備光変調を通じて直接にまたは間接に))位相変調器によって生じた、光学出力信号の数を作動させることによって除去されてもよいということがわかっている。用いられる検出システムはするので、位相変調器により誘起された振幅変調の効果はそのような周波数で作動することによって除

去されてもよい。これは回転検知における意義あ

振幅に対し伝達関数によって関連される回転速度

データがメモリにストアされる。サグナック効果

により生じた第1の位相変調周波数成分を除去し

または制限するのに十分なより低い周波数信号の

"除去"振幅は、次に、アドレスとして除去信号

の振幅を用いてメモリをアクセスすることによっ

て回転速度に変換される。そのようにしてアクセ

スされた回転速度データは直接用いられることが

でき、または、サグナック位相シフトまたは回転

の速さを抽出するように解釈されることができる

るエラー源を除去し、かつそれによって回転セン サの精度を増す。

相調がいる。 発明の他によりのではは、 とののでは、 ないのでは、 ないのでは、 ないのでは、 ないのでは、 ないのでは、 ないのでは、 ないのでは、 ないのでは、 ないので、 ない、 ないので、 ないので、 ないので、 ないので、 ないので、 ないので、 ないので、 ないので、 ないので、 ない

実質的に線形な倍率を作り出すための或る手段は、ジャイロスコープの検知ループにおける非対象位置に配置される変調器によって互いに逆方向

に伝播する波へ与えられる位相傾斜を用いることである。位相傾斜を適用することによって、互いに遂方向に伝播する波の間にDC差動位相シフトが作り出される。しかしながら、一般的に用いられるファイバ光学位相変調器は位相傾斜を提供することができない。したがって、位相傾斜は、傾斜部分を有する周期的繰返し波形を用いてシミュレートされる。

学出力信号は鋸歯波形の傾斜部分が存在するときの時間期間の間ゲートを適され、かつ出力信号は他のすべての時間ではゲートを通されない。としたがって、上述することによって、DCサグるにはがゲートを通されるりのは対けることががったを通されない相対の間シミュレートされる。

出力信号のケート処理は、光源で、または検出器でもしくは検出器の後で行われてもよい。差動位相シフトを決定する位相傾斜の傾きは鋸歯波形変調信号の変調振幅を調整することによって制御される。これは、エラーフィードバック信号、および上述したようなエラー補正変調器を用いることによって達成される。

もちろん、三角歯波形位相変調もまた、鋸歯波 形変調と同じ態様で用いられることができる他の 形式の波形でもある。このような三角歯波形は変

好ましくは、ループ14は、中心から始まって 対称的に巻回され、それによりループ14の対称 点は接近している。これは、回転センサの環境的 な感度を減少させるものと思われる、なぜならば このようなシンメトリによって、時間により変化 調周波数と、その変調周波数の第3高調波の組合 せにより作り出されてもよい。

この発明のこれらおよび他の利点は、添付図面 を参照して最もよく理解される。

好ましい実施例の詳細な説明

図示した実施例において、光源10は、0.8 2ミクロンのオーダの被長を有する光を作り出す

する温度および圧力勾配が互いに逆方向に伝播する波の双方に同様な影響を及ぼすからである。

光源10からの光は、光源10に対してファイ2の光は、光源10に対してファイ2の方法させることによって、ファ内内に結合される。光をはなかの種々のコンポーネントはを設めて、2年をはいる。これらのコンボールののはではいまたは形成される。これらのコンボールではいる。これらので、場の付いいののは、12日のの行いにはいる。ないのではいいのでは、12日のの行いにはいる。これではいる。これではいる。これではいいでは、11日ののではいいでは、11日ののでは、11日のでは、11

偏光制御装置24が、ファイバ部分12Aおよび12Bの間で、光源10に隣接している。制御装置24として用いるのに適した偏光制御装置の形式は、本願発明の譲受人に譲渡された、周時係属中のアメリカ合衆国特許出願連続番号第183.

975 (1980年9月4日に出願)の"ファイパ光学偏光コンパータ"に詳細に説明されており、ここでは参照することによって援用する。偏光制御装置24は、与えられた しかしながら、この制御装置24は、与えられた 光の偏光の状態および方向の両方の調節を許容するということをここで理解すべきである。

れたシリコン・PIN型のフォトダイオードであってもよい。結合器26は、1980年4月11日に提出されたアメリカ合衆国特許出願連続話合器"の部分継続出願である、1981年9月1日の日に出願された同時係嚴中の特許出願連続番器"に詳細に説明されており、これらの特許出願は共に本願出願の難受人に譲渡されている。これらのはって援用する。

結合器 2 6 のポート B から延びるファイバ部分 1 2 C は、ファイバ部分 1 2 C および 1 2 D の間に配置される 偏光子 3 2 を通過する。単モード光学ファイバは任意の光波に対する進路の 2 つの偏光モードを有する。 偏光子 3 2 は、ファイバ 1 2 の偏光モードの一方のモードにおいて光を通過させ、他方、他の偏光モードにおいては光の通過を妨げる。 好ましくは、上述した 偏光制御装置 2 4 は、与えられた光の偏光を調整するために用いられ、

それにより、このような偏光が実質的に、偏光では、のような偏光でと同じとなる。これにより、通される偏光で大が偏光である。この発明に用いるための偏光での好ましい形式は、本願発明の設め、1980年10月10日に設める。 1934年のアメリカ合衆国特許よびは、1954年の、1954年の、1954年の、152年を原始に設明されており、ここでは参照する。

偏光子32を通過した後、ファイバ12はファイバ部分12Dおよび12Eの間に配置される、方向性結合器34のAおよびBの符号の付いたポートを通過する。この結合器34は、好ましてよる。 特合器26を参照して上述したと同じ形式のものである。ファイバ12は、偏光制御装置36がループ14とファイバ部分12Eとの間に配置なれる。この偏光制御装置36は、制御装置24を参照して議論した形式のものであってもよく、かつ、これらの互いに逆方 向に伝播する波の干渉によって形成される、光学出力信号が、最初の光学出力損失で偏光子32によって、効果的に通される偏光を有するように、ループ14を介して互いに逆方向に伝播する光波の偏光を調整するために利用される。このように、偏光制御装置24および26の両方を用いることによって、ファイバ12を伝播する光の偏光は最大光学パワー出力のために調整されることができる。

A C 信号発生器 4 0 により駆動される位相変調器 3 8 は、ループ 1 4 と、第 2 の方向性結合器 3 4 との間でファイバ部分 1 2 F に装着される。この変調器 3 8 は、ファイバ 1 2 は 巻かれた P Z T 円 筒を含む。ファイバ 1 2 は、それが発生器 4 0 からの変調信号に応答して放射方向に拡がるとき、それはファイバ 1 2 を拡げるように円筒部へ結合される。

この発明とともに用いるのに適した代替の形式の変調器 (図示せず) は、円筒の両端で 2 倍の長さの毛制管へ結合されるファイバ 1 2 の 4 つの部

分を長手方向に引延はすPZT円筒を含む。当業者は、このような代替の形式の変調器はは、変調器 3 8 と比べて、より少ない程度の偏光変調器は強する光学信号に与えてもよいということを認識するであろうが、しかしながら、変調器 3 8 は、保備数されてもよいということが後でわかるである。したがって、変調器のどの形式も、この発明において使用するのに適している。

次に、ファイバ12は結合器34のCおよびDの符号の付いたポートを通過し、ファイバ部分12FはポートDから延び、ファイバ部分12GはポートCから延びる。ファイバ部分12Gは"NC"(not connected)の符号の付いた点で非反射的に終端する。

A C 発生器 4 O からの出力 信号 はライン 4 4 上で、 基準信号としてロックーイン増幅器 4 6 へ供給され、ロックイン増幅器 4 6 はまたライン 4 8 によって、光検出器 3 O の出力を受けるように接続される。増幅器 4 6 に対するライン 4 4 上のこ

の好ましいファイバ光学方向性結合器を第2図に 示す。結合器は、その一方側から取除かれたクラ ッティングの一部を有する単一モードファイバ光 学材料の、第2図の50A,50Bで示される2 個の光学ファイバストランドを含む。2個のスト ランド 5 0 A および 5 0 B は、それぞれのブロッ ク53Aおよび53Bに形成される、それぞれの 円弧状スロット52Aおよび52Bに装着される。 ストランド50Aおよび50日は、光がストラン ドのコア部分間で転送される相互作用領域54を 形成するように、クラッディングが密に間隔を隔 てて除去されたストランドの部分で、位置決めさ れる。除去された材料の量は、各ストランド50 A および50Bのコア部分が他方のエバネセント フィールド内にあるようなものである。結合器の 中心でのストランド間の中心間の間隔は、典型的 には、約2-3コア直径よりも小さい。

相互作用領域54のストランド間で転送される 光は方向性であるということを注目するのが重要 である。すなわち、入力ポートAへ与えられる光 の信号は、基準信号を与えて、増幅器 4 6 が、変調器 3 8 の変調周波数、すなわち、光学出力信号の第 1 高調波成分で検出器出力信号を同期的に検出することができるようにし、他方、この周波数の他のすべての高調波を阻止する。

ロックイン増幅器は当該技術分野において周知 であり、商業的に入手可能である。

検出器出力信号の第1高調波成分の大きさは、ループ14の回転速度に対し、或る限られた作動範囲を通じて比例するということが後でわかるであろう。増幅器46は、この第1高調波成分に比例する信号を出力し、かつしたがって回転速度の可能は、これできる。 は、比較的小さな回転速度に対してのみ用いられることができる。

精合器26および34

この発明の回転センサまたはジャイロスコープにおける結合器26および34として用いるため

前述の説明から、結合器はピーム分割器として機能し、与えられた光を2個の互いに逆方向に伝播する波W1、W2(第1図)へ分割するということがわかる。さらに、結合器は、付加的に、互いに逆方向に伝播する波がループ14(第1図)を機切った後、それらの波を再結合する働きをす

る。

図示の実施例において、結合器 2 6 . 3 4 の名 2

偏光子32

第1図の回転センサに用いるための好ましい個光子を第3図に示す。この偏光子は、ファイバ1 2により伝えられる光のエバネセントフィールド内に位置決めされる、複屈折結晶60を含む。フ

される。このように、偏光子32は一方の偏光モードにおいて光を通過させることができ、他方に他方偏光モードにおいては光の通過を妨ける。前に示したように、偏光制御装置24.36(第1図)は、偏光子による光学パワー損失が最小にされるように、それぞれ、与えられた光および光学出力信号の偏光を調整するために用いられることもできる。

偏光子制御装置24,36

第1図の回転センサに使用するために適け、御観での1つの形式を第4図に示す。制御数では、複数個の直立したプロック72Aないのでは、プロック72Aないのでは、スプールの74Aないのでは、シャンの1のでは、カウック74ないのでで、100でであり、カウック72個でであり、カウシャンの10に対して接線であり、カウンで10に対して接線がある。

ァイバ12は、一般に矩形の水晶のブロック64 の上面63に通ずるスロット62に装着される。 スロット62は円弧状に曲げられた底部壁を有し、 かつファイバは、それがこの底部壁の輪郭に追従 するように、スロット62に装着される。ブロッ ク64の上面63は領域67におけるファイバ1 2から、クラッディングの一部を除去するように 重ねられる。結晶60は、ファイバ12のエバネ セントフィールド内に結晶60を位置決めするよ うに、その結晶の下面68がブロック64の上面 63に面した状態で、プロック64上に装着され る。ファイバ12および複屈折材料60の相対屈 折率は、所望の偏光モードの波の速さが、ファイ バ12におけるよりも複屈折結晶60における方 が大きく、他方、不所望な偏光モードの彼の速さ が複屈折結晶60におけるよりもファイバ12に おける方が大きいように、選ばれる。所望の偏光 モードの光は、ファイバ12のコア部分により案 内されたままであるのに対し、不所望な偏光モー ドの光はファイバ12から複屈折結晶60へ結合

ストランド12はシャフト76における軸方向のボアを介して延び、かつ3個のコイル78Aないし78Cを形成するためスプール74の各々のまわりに巻かれる。コイル78の半径は、ファイバ12がコイル78の各々において後屈折媒体をある。3個のコイル78Aないし78Cは、ファイバ12の複屈折を調整するように、かつしたがって、ファイバ12を通過する光の偏光を制御するように、それぞれシャフト74Aないし74Cの軸のまわりで互いに独立に回転される。

コイル78のターンの直径および数は、外側のコイル78Aおよび78Cが4分の1波長の空間的な遅延を与え、他方中心のコイル78Bが2分の1波長の空間的遅延を与えるようなものである。4分の1波長コイル78Aおよび78Cは偏光の離心率を制御し、かつ2分の1波長コイル78Bは偏光方向を制御する。これは、ファイバ12を伝播する光の偏光の全調節範囲を与える。

偏光方向(他の方法で中央コイル788により

与えられる)は2個の4分の1被長コイル78A
および78Cによって偏光の離心率を正しく調整
することによって間接的に制御されてもよいのので、
偏光制御装置は2個の4分の1次長コイル78A
および78Cのみを提供するようにをがって、もよいということが理解されよう。したがおおいて、
米制御装置24および36は、第1日図び78Cの
みを割御まび78Cのかなながある。この形態は少さる
ののもむものとして示されている。この形態は少されるので、スペースの制限のある本願発明のあるかもしれるのの用に対しては有利であるかもしれる。

このように、偏光制御装置24および36は、 与えられた光および逆方向に互いに伝播する被の 両方の偏光を確立し、維持しかつ制御するための 手段を提供する。

位相変調または偏光制御なしの動作

編光子32(第1図)および位相変調器38の 機能および重要性を十分に理解する目的で、回転 センサの動作について、まず、これらのコンポー

されてファイバ29に沿って光検出器30へ伝播する。この光検出器30は、光学出力信号によって、そこに印加される光の強度に比例する電気信号を出力する。

光学出力信号の強度は、波W1、W2が結合器 34で再結合され、または干渉されるときに、波 W 1, W 2 間の干渉の量および形式、すなわち、 建設的かまたは破壊的かにしたがって、変化する。 取敢えず、ファイバの複屈折の効果を無視して、 波W1,W2はループ14のまわりの同じ光学経 路を進む。したがって、ループ14が静止してい るものと想定すれば、波W1,W2は結合器34 で再結合されるとき、それらは、それらの間に何 の位相差もなく、建設的に干渉し、かつ光学出力 信号の強度は最大となる。しかしながら、ループ 14が回転されていると、互いに逆方向に伝播す る波W1、W2はサグナック効果に従って位相が シフトされ、それにより、それらが結合器34で **運 畳 さ れ る と 、 そ れ ら は 破 壊 的 に 干 渉 し て 光 学 出** カ信号の強度を減少させる。ループ14の回転に

ネントがシステムから除去されたかのように説明する。したがって、第5図は変調器38、偏光子32およびそれらから除去された関連の成分を備えた、 概略プロック図形式で、第1図の回転センサを示す。

その中で伝播するため、光がレーザ源10からファイバ12へ結合される。光は結合器26のポートAに入り、そこで、光の一部がポートDを介して失われる。光の残りの部分は結合器のよっト日からがあった伝播の2つの互いに逆方向に伝播する。被W1はループ14のまわりを反時計方向にポートDから伝播する。

被W1.W2がループ14を横切った後、それらは結合器34によって再結合されて光学出力信号を形成し、それは結合器34のポートAから結合器26のポートBへ伝播する。光学出力信号の一部は結合器26のポートBからポートCへ結合

より生じる、彼W1、W2間のこのようなサグナック位相差は、次の関係によって規定される。

 Δ $\phi_R=rac{8\,\pi\,\text{NA}}{\lambda\text{C}}\Omega$ … (1) ここにおいて、Aは光学ファイバのループ14により結合された領域であり、

N はその領域A のまわりの光学ファイバのターン数であり、

Ωは、ループの面に垂直な軸のまわりのループの角速度であり、かつ

入および C は、ループへ与えられた光の、それ ぞれ波長および速度の自由空間の値である。

光学出力信号の強度(Ir)は、波W1・W2間のサグナック位相差(ΔΦg)の関数であり、次の方程式により定義される。

 $I_{\tau} = I_{1} + I_{2} + 2\sqrt{I_{1}I_{2}} \cos(\Delta \phi_{R})$... (2)

ここにおいて、I: およびI2 は、それぞれ、彼W1、W2の個々の強度である。

方程式(1)および(2)から、光学出力信号 の強度は回転速度(Ω)の関数であることがわか る。このように、そのような回転速度の表示は、 検出器30を用いて、光学出力信号の強度を測定 することによって得られる。

第6図は曲線80を示し、この曲線は、互いに 逆方向に伝播する波W1、W2間のサグナック位 相差(ムゆ。)と、光学出力信号の強度(Ⅰτ) との間の関係を示す。曲線80は余弦曲線の形状 を有し、かつ光学出力信号の強度は、サグナック 位相差が0のとき最大である。互いに逆方向に伝 播する波W1,W2間の位相差が完全にループ1 4の回転により生じる場合は、曲線80は垂直軸 のまわりを対称に変化する。しかしながら、19 81年7月29日に出願された、同時係属中のア ・メリカ合衆国特許出願連統番号288,212, "偏光されない光を用いたファイバ光学回転セン サ"に議論されているように、偏光された光では、 互いに逆方向に伝播する波W1、W2間の付加的 な、非相反的な位相差は、光学ファイバ12の残 留複屈折によって生じるかもしれない。この出願 は、参照することによってここに援用する。この

付加的な非相反位相差は、完全に偏光されない光 が用いられれば生じない。

単一モードファイバ12の2つの偏光モードの各々において進行する光は異なる速さで進行するので、後屈折により誘起される位相差は生じない。複屈折は、一方の偏光モードで進む光の一部を他方のモードへ結合させる。これは波W1,W2間に、非回転的に誘起された位相差を作り出し、これによって、波W1,W2は、第6図の曲線80をませまたはシフトは、第6図の透視線で示される曲線82によって示される。

このような複屈折により誘起される、非相反的な位相差は、回転的に誘起されるサグナック位相差と区別することができず、かつ温度や圧力などのようなファイバ複屈折を変化させる環境的なファクタに依存する。したがって、ファイバ複屈折は、ファイバ光学回転センサにおける主たるエラー源の原因である。

偏光子32による動作

ファイバ複屈折による非相反動作の問題は、1 個の偏光モードのみを用いることができるように する偏光子32(第1図)によってこの発明の回 転センサにおいて解決される。偏光子32は、第 5 図の参照数字84で示される点においてシステ ムへ導入されるとき、偏光子32を通過する光は、 一方の選ばれた偏光モードにおいてループ14へ 伝播する。さらに、互いに逆方向に伝播する波は 光学出力信号を形成するように再結合されるとき、 ループへ与えられる光と同じ偏光のものではない 任意の光が光検出器30へ到達するのを妨げられ る、なぜならば光出力信号は偏光子32を通過す るからである。このように、光出力信号は、それ が結合器34のポートAから結合器26のポート Bへ進むとき、ループへ与えられた光と同じ偏光 を正確に有する。

それゆえに、同じ偏光子32を介して入力光および光学出力信号を通過させることによって、ただ1つの光学経路のみが用いられ、それによって、2個の可能な偏光モードにおける異なる伝播速度

により生じる複屈折により、選ばれたモナかのではない。すなわち、選ばれたモおけるのではないではないではないではないないではないない。 一下へでの光をなるにより、伝播を利得によか、伝播を利けにはないない。 後に選ばれたではないではないではないではないでは、出て、はないではないでは、ないに子って、はなかとはない。 ののとして、おいて、ののとないのにはないが、というにはないが、というにはないが、というにはないが、というにはないが、というにはないが、というにはないが、というにないが、というにないにはない。

位相変調器38に伴なう動作

再び第6図を参照して、曲線800は余弦関数であるので、光学出力信号の強度は、波W11,W2 間での小さなサグナック位相差(Δφ_R)に対して非線形であるということがわかる。さらに、光 位相差の変化に対しては比較的鈍感である。このような非線形性および不感応性のため、検出器3 0によって測定される光学強度(Ir)を、ループ14の回転速度を表わす信号に変換(方程式1によって)するのは難しい。

前述の問題点は、第1図に示される位相変調器 38.信号発生器40およびロックイン増幅器4 6を用いて同期検出システムによって解決される。 第7図を参照して、位相変調器38は信号発生

の差動ファイバ長、すなわち、変調器 3 8 と、ループ 1 4 の他方側の対称点との間の、ファイバに 沿って測定された距離であり、

neq は、単一モードファイバ12のための等価 屈折率であり、かつ

c はループ14ヘ与えられた光の自由空間の速 さである。

器40の周波数で、伝播する波W1、W2の各々 の位相を変調させる。しかしながら、第1図から 見られるように、位相変調器38はループ14の 一方端に配置される。このように、波W1の変調 は必ずしも、波W2の変調と同相である必要はな い。事実、この周期検出システムの適切な動作に 対しては、波W1, W2の変調は180°逆相で あるのが好ましい。第7図を参照して、正弦波曲 繰90により示される波W1の変調は、曲線92 で示される彼W2の変調と180。逆相であるの が好ましい。波W2の変調に関して波W1の変調 との間にそのような180°の位相差を与える変 調周波数を用いるということは、それが検出器3 〇により測定される光学出力信号において変調器 により誘起される振幅変調を除去するという点に おいて、特に有利である。この変調周波数(fm) は次の方程式を用いて計算される。

fm = c … (3) ここにおいて、しは互いに逆方向に伝播する波W 1.W 2 に対する結合器 3 4 と変調器 3 8 との問

である。

むしろ、全体の位相差が考慮されているということを示すためΔφとして改めて符号が付けられている。

今第8図を参照して、光学出力信号の強度 [т のときの位相変調ムφ、(曲線94)の効果を議 論する。曲線80は2つの干渉しているコヒーレ ントな波から生じる光学出力信号の強度と、これ らの波の間の位相差ム々との間の関係を示す。こ れらの間の相対位相角度は、93で示されるよう に、0であるとき、組合わされた波の結果的に生 じる強度は95で示されるように最大である。波 W1およびW2間の相対位相が0でないとき、組 合わされた光学信号は、位相差△々の大きさに依 存してより小さな強度を有する。相対位相差が、 それぞれ97および99で示されるように+また は-180°になるまで、△ ゆが増大するに従っ て減少し続ける。+または-180°の位相差で、 2 つの互いに逆方向に伝播する波は完全に破壊的 に干渉し、その結果生じる強度は97および99 で示されるように0である。

第8図において、ループ14は静止しており、 かつしたがって、光学信号はサグナック効果によ って影響を受けないと想定する。特に、変調によ り誘起される位相差曲線94によって、光学出力 信号は曲線96によって示されるように変化する ということがわかる。曲線96は、W1およびW 2間の瞬間的な位相差 Δ Φ · を表わす、曲線 9 4 上の点を、その大きさの位相差に対する結果的に 生じる光学的な強度を表わす曲線80上へ変換す ることによって得られる。曲線94上のすべての 点は曲線80上へ変換されると、かつ対応する強 度がプロットされると、曲線96が生じる。曲線 · 8 O を通じての曲線 9 4 への移行は、曲線 8 O の 垂直軸に関して対称であり、そのため検出器30 によって測定される光学強度は、曲線96によっ て示されるように、変調周波数の第2高調波に等 しい周波数で周期的に変化する。

上述 したように、ロックイン 増 幅 器 4 6 は 信 号 発生 器 4 0 (第 1 図) か ら 変 調 周 波 数 f m で 基 準 信 号 によって 同 調 さ れる の で 、 ロック イン 増 幅 器

は変調器38の変調周波数 fm ・すなわち、第1 高調波で検出器出力信号のみを同期的に検出する。 しかし、検出器出力信号は、曲線96によって示されるように、変調周波数の第2高調波にあるので、増幅器46からの出力信号は0であり、表示装置47は0の回転速度を示す。

複屈折により誘起される振幅の変動は光学しても、第6図の曲線84を参照というに、第8図の曲線96は第2高級関波数のままであるということが注目されるりのある。したがって、このような復屈折によりに誘って、た振幅の変動は増幅器46の出力信号に記録の影響も及ぼさない。それゆえに、これまでの影響も及ぼさない。後屈折の変化に不感応を与える。

ループ14が回転されるとき、互いに逆方向に 伝播する波W1,W2は、サグナック効果に従っ て上述したように位相がシフトされる。サグナッ ク位相シフトは、一定の回転速度に対して一定の 位相差ΔΦ。を与える。このサグナック位相シフ トは、変調器38によって作り出された位相差 △

の、を増し、それにより、全曲線94は、第9図

に示されるように、△ Φ 。に等しい 量だけ、第8

図に示す位置から位相が移される。これによって、
光学出力信号は点99および101の間で曲線80に沿って非対称的に変化する。これは曲線96によって示されるような光学出力信号を生じる。

曲線96上の点は次のように導き出される。曲線94上の103で示される相合わされた位相差は、曲線80上の点101を介して曲線96上の点107は曲線80上の点107は曲線80上の点103を介して曲線96上の点111へ80次がつ点117は点109を介して点119へ移る。最後に、点121は点101を介して点123へ移る。

光学出力信号 9 6 は正弦波曲線 9 8 の透視線で示されるように第 1 高調波成分を有する。第 1 高調波成分り 8 のピーク振幅は、しかしながら、点1 1 5 での光学出力信号の振幅に正確にマッチす

る必要はないが、或る場合にはマッチする必要が あるかもしれない。

この正弦波曲線98のRMS値は回転的に誘起されたサグナック位相差△ ゆ 2 の正弦に比例のるということが後でわかるであるう。増幅器46は変調器38の基本周波数を有する信号を周期のに破出するので、増幅器46は曲線98のRMS値に比例する信号を出力する。この信号はループの回転速度を示すために用いられることができる。

第9図の図面はループ14の一方の回転方向で、たとえば時計方向に対する光学出したがら、もしループ14が等しい速でで逆方の位に、大学出力に対する位置であるには、大学出力に対する位置である。第9図に示すれるのと全のであることが理解されよう。

ロックイン増幅器 4 6 は、第 1 高調波 9 8 の位相を、信号発生器 4 0 からの基準信号の位相と比

このように、同期検出システムを用いることによって、小さなサグナック位相シフトに対する非線形性、不感応性、および被屈折により誘起される振幅変動という上述した問題点は、点97および95間の曲線80のどこかに、第9図の点99および101を維持するループ14の回転速度に対しては減少されまたは除去される。

較することによって、曲線 9 8 に対するこの 1 8 0 % 位相差を検出し、ループの回転が時計方向か反時計方向かどうかを決定する。回転方向によって、増幅器 4 6 は表示装置 4 7 に対して正または負の信号のいずれかを出力する。しかしながら、回転方向にかかわらず、信号の大きさはループ 1 4 の回転の速度が等しいものに対しては同じである。

調波周波数成分は、波が光学出力信号を形成するように重優されるときに互いに打消し合う。したがって、上述した検出システムは光学出出を協力に出かるとは出かるを出め、するとないのので、方程式(3)によって、からによりを検調をで、方程式のののではよって、からによりを検調をできませる。とを検調の回転となったを変していました。

適切な周波数で作動するさらに他の利点は、5点いに逆方向に伝播する位相W11、W2の各々のの状でで変調器38により誘起される、位相を調かは、5点に相殺されるということに相殺されるというの偶数高調波は、重量することにおけるスプリアスをはいかもしれない光学信号におけるスプリアスを検知の精度を改善することになる。

方程式(3)によって規定される周波数で位相 変調器38を作動させるのに加えて、光学出力信 号の強度の検出された第1高調波の振幅が最大に されるように位相変調の大きさを調整するのも好 ましい、なぜならばこれは回転検知感度および精 度を改善するからである。第7図、第8図および 第9図でこの符号の付いた寸法によって示される、 被W1、W2間の、変調器により誘起される位相 差ムφ」の振幅が1、84ラジアンであるとき、 光学出力信号の強度の第1高調波は、与えられた 回転速度に対して、最大にあるということがわか っている。これは、位相差が△ゆを持つ、それぞ れ」、および」2の個々の強度を有する2つの重 **畳された波の全強度(I τ)に対する以下の方程** 式を参照することによってより十分に理解される かもしれない。

$$I_{\tau} = I_{1} + I_{2} + 2 \sqrt{I_{1} I_{2}} \cos (\Delta \phi)$$
... (5)

ここで、

$$\Delta \phi = \Delta \phi_R + \Delta \phi_1 \qquad \cdots \quad (6)$$

いとき最大であるので、位相変調の振幅は、好ましくは、波W1,W2間の、変調器により誘起された位相差△φ」の振幅(Z)が1,84ラジアンであるように選ばれなければならない。

後方散乱効果の減少

周知のように、現在の技術状態の光学ファイバは光学的に完全なものではなく、ファイバの基礎材料における密度の変動のような不完全さを有する。これらの不完全さのためファイバの屈折率に変動を生じ、それにより少量の光の散乱を生じる。この現象は一般にレイリー散乱と称されている。このような散乱のため、或る光はファイバから失われるが、そのような損失量は比較的小さく、それゆえに主たる関心事ではない。

レイリー散乱に関連する主たる問題は、失われる散乱光に関するものではなく、むしろ、もとの伝播方向と逆の方向にファイバを伝播するように反射される光に関するものである。これは、一般に、"後方散乱された"光と称される。このような後方散乱された光は互いに逆方向に伝播する波

 $\Delta \phi_{\perp} = Z \sin(2\pi f_m t)$... (7)

 $\Delta \phi = \Delta \phi_R + Z \sin(2\pi f_m t)$ … (8) $\cos(\Delta \phi)$ のフーリエ展開は次のとおりである。 $\cos\Delta \phi = \cos(\Delta \phi_R)$ { Jo (z) + 2 $\frac{\Gamma}{\Gamma_{11}}$] J 2 n (z) $\cos[2\pi(2nf_m t)]$ } + $\sin(\Delta \phi_R)$ { 2 $\frac{\Gamma}{\Gamma_{11}}$ J 2 n -1 (z) $\sin[2\pi(2n-1)f_m t]$ }

... (9)

ここにおて、Jn(z)は変数zのn次ベッセル 関数であり、zは波W1.W2間の、変調器により誘起された位相差のピーク振幅である。

それゆえに、 I 、 の第 1 高調波のみを検出する ことにより次の式が得られる。

 $I_{T(1)} = \sqrt{I_1 I_2} J_1 (z) \sin (\Delta \phi_R)$ $\sin (2 \pi f_m t)$

... (10)

--- (5) このように、光学出力信号の強度の第1高調波 の振幅は第1ペッセル関数 J ・ (z) の値に依存 --- (6) する。 J ・ (z) はz が1.84ラジアンに等し

W 1 、W 2 からなる光とコヒーレントであるので、それはそのような互いに逆方向に伝播する彼と建設的にまたは破壊的に干渉することができ、かつそれによって、検出器 3 O によって測定されるような光学出力信号の強度に変動を生じる。

したがって、この発明においては、後方散乱の 影響は、光源10として、たとえば、1メートル

またはそれ以下のような比較的短いコヒーレンシ 長を有するレーザを用いることによって減少される。特定の例によれば、光源10は上述したように、ジェネラル・オプトロニクス・コーポレーションから商業的に入手可能なモデルGO-DIPレーザダイオードを含んでもよい。

後方散乱された波と、伝播している波との間の破壊的または建設的干渉を禁止する代わりの方法は、ファイバルーブ14の中心でそのシステムにおける付加的な位相変調器を含むことである。この位相変調器は変調器38と同期しない。

伝播する波は、ループのまわりを進行するときに 1 回だけこの付加的な位相変 器を通過 いる る る 波が付加的な変調器に達する前に伝播している 被から生じる後方散乱に対して、その後方散乱に対して、をである。とでならば波を伝播する光源も後方である。

他方、波がこの付加的な位相変調器を通過した

後伝播している波から生じる後方散乱に対しては、その伝播している波が付加的な位相変調器を通過したとき1回、かつ後方散乱が付加的な変調器を通過したとき1回、後方散乱は効果的に2倍、位相変調されるであろう。

このように、その付加的な位相変調器がゆ(t)の位相変調を誘起すれば、ループ14の中心における場合を除き、任意の点で始まる後方散乱された波は、 O または 2 ゆ(t)のいずれかの位相シフトを有し、 それらのいずれかは伝播している被に対してゆ(t)位相シフトに関して時間変化している。この時間変化する干渉は、時間平均され、効果的に後方散乱の影響を除去する。

後方散乱からの破壊的なまたは建設的な干渉を禁止するさらに他の代わりの方法では、変調器3 8と同期されない、付加的な位相変調器が光源1 0の出力で誘起されてもよい。

この場合、ループ 1 4 の中心以外の任意の点で生じる後方散乱は、後方散乱が生じた伝播する波の場合と異なり、光源 1 0 から検出器 3 0 への異

なる光学経路長を有する。

このように、伝播している波はループ 1 4 を 1 回機切るが、後方散乱された波およびそれから生じた伝播している波はループ 1 4 の一部を 2 回機切るであろう。この部分はループの半分でなければ、経路長は異なる。

経路長が異なるので、検出器 3 0 に到達する伝播する波は、同時に検出器 3 0 に到達する後方散乱された彼と異なる時間に光源 1 0 で発生されているであろう。

光源10で付加的な位相変調器により誘起された位相シフトは、伝播している故に関しては位相シフトの(t + K)の位相シフトのでははなれた波に対しては位相シフトの(t + K)の位相シフトを認起し、ここにおいてKは変調器を通過する改の経路間の時間差である。ので、後方散乱された日間について平均化され、効果的に、後方散乱の影響を除去する。

ゲート処理された波を用いた拡大されたダイナ

ミックレンジ検出システム

第1図ないし10図を参照して上述した検出シ ステムはループ14のための回転速さのあるレン ジ内で非常に有効な回転検知システムである。し かしながら、ダイナミックレンジはある現象によ って制限される。第9図を参照して、曲線80が 周期的であるということがわかる。それゆえに、 大きな回転速度は、曲線94を点97または点9 5のいずれかを介して移動させるのに十分大きな ΔΦ & を生じさせれば、関数96は第2の、より 高い回転速度に対して繰返す。この第2の回転速 度は、第9図に示されるサグナック位相シフトΔ **φ** 。 を生じた回転速度よりも実質的に大きいが、 出力光学信号96を用いてより低い速度とは区別 できないであろう。すなわち、より大きな或る回 転速度からの△φεが十分に大きくて曲線80の 第2の突出都上の2つの新しい点99′および1 01、間で作動するように曲線94を移動させた とすれば、出力光学信号96は、そのような場合、 点99および101間で曲線94が作動するよう

な示された場合とは区別できないであろう。

この発明は、光学ファイバジャイロスコープの 検出レンジを拡大するための新規な方法および関連の装置を含む。この方法を達成するに際し、上述した光学ファイバジャイロスコープは、方程式3によって上述した"適切な"周波数またはバイアス周波数(f m)よりもはるかに低い付加的な周波数レベル(f m)で互いに逆方向に伝播する光波の変調を含むように修正される。

検知ループにおいて非対称的に配置された相反位相変調器では、信号をその変調器に印加することによって、ループにおける2個の互いに逆方向に伝播する波の位相間の差動シフトムゆ。が作られることができる。このムゆ。は変調開液数fcで時間変化しており、かつ何のDC条件も含んでいない、なぜならばその変調サイクルの半分において変調器により作られるものにより相殺されるからである。

対照的に、回転により生じる差動位相シフトム

ゆ。はDC量であってもよく、したがってΔΦοcは直接ΔΦ。をなくするようにするために用いるスコープは変調波形の他の半サイクルごとにゲートがオフの処理をされれば、残りの半サイクルにおいて何られる平均ΔΦ。はこれらの同じ半サイクルにおいて回転により作られた信号を直接なくすために用いられることができる。ゲートをオンにした半サイクルの間ΔΦ。を作り出す信号の振幅をモニタすることによって、センサの回転速度を決定することができる。

上述したように、作動点をバイアスするためのバイアス周波数 fm で、バイアス位相変調周波数 fm を課することによって、かつ次いで fm 波形の他の半サイクルごとにジャイロをオフにゲートすることによって、位相差変調 波形が作られ、その時間平均値は正味のDCレベルを有する。周波数 fm で第2の位相変調の振幅を調整することによって、位相差変調のこの時間平均DC値はこれらの同じ

第11図を参照して、ここに説明する方法に関して用いられるとき、検出レンジの意義ある増大を与えるとともに、そのような検出により与えられる結果の信頼性の改善を行なう装置の好ましい 実施例が見られる。第11図の検出システムは第 1図に示されるシステムのコンポーネントの多く を実施する。したがって、簡略化のため、同じ構造および機能を有する第1図および第11図のこれらのコンポーネントについては対応の参照数字を付する。

第11図の回路において、検出器30からの光学出力信号はライン48を介して増幅器30分を介して増幅器30分を存して伝達され、増幅器30分において、るの強度は電気回路に十分に用いられることができるよけるは、40分に振力にない。増幅器30分の電子ゲート304公至る。ゲート304の動作は、AC信号発生のより制御される。ライン3066上の信号を用いて調整されることができる。

信号発生器308は周波数fm で第2の位相変調信号を発生し、この周波数fm は任意に選択されるが、前述したように、"適切な"周波数fpで典型的にはセットされるパイアス位相変調のそれよりもはるかに低いものでなければならない。

ゲート 3 0 4 からの信号は、信号発生器 3 0 8 において発生される第 2 の位相変調周波数 fm でライン 3 1 0 上へ同期的にゲートされる。次に、その信号はバンドバスフィルタ 3 1 2 へ伝送され、このフィルタ 3 1 2 はライン 3 1 0 から受信された信号の fb 周波数成分のみをライン 3 1 4 上へ通させる。その大きさを偏光させるため任意の他の信号がない場合、ライン 3 1 4 上の周波数 fb の信号はループ 1 4 が受けた回転量を表わす。

以下に説明するように、ライン314上の信号は、周波数fm、の第2の位相変調の振幅を制御するフィードバック信号を発生するため、ロックイン増幅器46に関して用いられる。この第2の位相差変調の適切な振幅調整で、信号が発生され、この信号によって、位相変調器38は、ライン314上の周波数fb、の信号が時間平均的に、ループ回転速度にかかわらずゼロ方向へ駆動されるなに影響を及ぼす。

上述したフィードバック信号を発生するために、

前に説明したように、周波数fm での第2の位 相変調がなければ、曲線100は、第9図の曲線 80が周期的であるので、周期的となる。それゆ えに、光学出力信号96のf。 周波数成分の大き さは、サグナック位相シフトを増大させることに より、全体の位相シフト曲線94が曲線80の他 の突出部へ押出されるので、周期的に変化するで あろう。すなわち、曲線100上の、134(第 10図)は、結果的に生じる全体的な位相シフト 曲線の極大および極小が曲線80の第2の突出部 上の対称的に平衡した点を通じて移り変わるよう にサグナック位相効果は十分遠くまで曲線94を 押し出す場合を表わす。結果的に生じる出力波形 96は、0回転速度の場合に対し第8図に描かれ た出力光学信号96と同じように現われ、かつ第 1の高調波成分を有しないであろう。波形96は この場合第1の高調波成分を有しないので、ロッ クイン増幅器の出力は回転速度がりでないという 事実にもかかわらず0であろう。

この発明の検出システムは、ライン314上の

ライン 3 1 4 上の信号はロックイン増幅器 4 6 へ伝送される。さらに、ロックイン増幅器は、 A C信号発生器 4 0 により発生されたパイアス変調 周波数 fb に対応するライン 3 1 6 からの基準信号を受ける。一般に、この周波数 fb は方程式 (3)を用いて前に 託算したように"適切な"周波数に対応する。

ライン3 1 4 および3 1 6 から受けた信号に応答して、ロックイン増幅器 4 6 は "エラーの入3 1 4 からの入3 1 4 からの入3 1 4 からの入3 1 4 からの入3 1 4 からの人3 1 4 からのおり、かつライン3 1 6 からの振幅に比例するものであり、かつライン3 1 6 からのおりのよりのようのおいたのよう。もしもの第 1 0 0 にがって変化するである。

フィードバックエラー信号に応答して第 2 の位相変調信号の振幅を調整する機能はエラー補正変調器 1 3 0 によって行なわれる。これを達成するために、エラー補正変調器 1 3 0 はライン 3 1 8 を介してロックイン増幅器 4 6 からエラー信号を

受け、かつまたライン320上の、信号発生器308からの第2の変調信号を受ける。好ましくは、第2の変調信号は正弦波波形を規定する。

ライン318上のノン・ゼロエラ・信号を受けると、エラー補正変調器130は、ライン318上のエラー信号の大きさを0に減少させるため、または予め定められた0の範囲内に減少させるために、エラー信号の大きさおよび符号に応答をして第2位相変調信号の振幅を維持する。

エラー信号の変化を検出すると、変調器130は、再び、ライン318上のエラー信号が再び0に減少されまたは予め定められる0の範囲内に減少されるまで、第2の位相変調信号の振幅を変化させる。調節された第2位相変調信号はエラー補正変調器130からライン322上へ伝送される。ここに説明したフィードバックアプローチもまた、

で ライン 3 2 4 へ接 続される出力 表示装置 2 0 8 を 用いることによって決定されてもよい。 特に 改 数 f m の信号のみを通過させることができるフィルタ 3 2 6 からの信号は、ライン 3 3 2 上を かり 女 カ 表示装置 2 0 8 へ 至 る。 裁 信号のようで がって な 間 を 没 度を 決 定 を の に 対 応 し、かつしたがって、回 転 速 度を 決 定 な に がのに 用いられて もよい。 関連の 回路については 以下に詳細に 説 明する。

第12図を参照することによって、第11図に示された装置におけるループ回転および位相変調の結果として、互いに逆方向に伝播する波間で受ける結果的に生じる相対位相シフトを図解的に説明することができる。第12図において、光検出器30でとられた光学出力信号(図示せず)は結果的に生じるまたは全位相シフト曲線350を含み、この曲線350は、(一定回転速度に対する

高複屈折ファイバから作られるもののような、他 の形式のジャイロスコープにも適用できる。

ライン322上の調節された第2位相変調信号 は、ライン324上の、信号発生器40からのバ イアス変調信号と組合せられる。ライン324か らのこの組合わせられた信号は、互いに逆方向に 伝播する波かつ、したがって、上述した方法に従 って、検出器30からの出力信号に影響を及ぼす ように、位相変調器38へ与えられる。このよう に、第2位相変調信号は、回転速度によって互い に逆方向に伝播する光波の位相差において発生さ れた位相シフトを実質的になくすため互いに逆方 向に伝播する光波の位相差をバイアスする働きを する。この文脈において、第2位相変調信号によ り与えられるパイアスは、回転速度によって生じ た周波数 「」 の出力信号の成分を補償する働きを 行なうのみならず、それはその回転速度によって 発生された位相差信号を効果的になくし、それに よって出力信号からのその関連の成分を取除く。

回転速度は、バンドパスフィルタ326を介し

一定パイアス352により示される)サグナック位相シフトΔΦ g と、曲線354によって示される正弦関数的に時間変化する、第2の位相差変調信号ΔΦ h に時間変化する、パイアス位相差変調差信号ΔΦ h (coswbb t b t)との総和を表わす。その結果生じる位相シフトΔΦ はしたがって次のように定義される。

 $\Delta \phi = (\Delta \phi_b \cos \omega_b t) + (\Delta \phi_m \cos \omega_m t) + \Delta \phi_e$

. ... (11)

△ ゆの時間平均値は、信号の一部をゲートオフすることによってほぼ 0 の値に調整されることができる。したがって、第 1 2 図に図解されるように、周波数 f m の第 2 の位相差変調 3 5 4 の他の半サイクルがすべてゲートオフされる。この状況における第 2 位相差変調 3 5 4 の振幅を調整することによって、ゲートオンされるバイアス変調信号 3 5 0 の部分は垂直軸 3 5 5 に関して位置決めされることができる。

第11図に示される回路において、ゲート30

4 は、信号発生器 3 0 8 からのゲート信号を用いることによって第 2 位相変調信号と同期ン3 0 6 かよびオフにされる。このように、ライン3 0 6 を半サイクルでゲート 3 0 4 を到り扱えるようのの同いできる。第 1 2 図の破形が発生されることが理解されよう(第 1 1 図)。

 $I_b = - (C/T) P_0 J_1 (\Delta \phi_b) \int_{-\tau/4}^{\tau/4} \sin (\Delta \phi_B + \Delta \phi_m \cos \omega_m t) dt$

... (13)

ここで、T = 1 / fm ;

 $\omega_{m} = 2 \pi f_{m}$; および

Δ φ m は周波数 f m での位相差変調の振幅である。 復調されたパワーを O にするため周波数 f m で の第 2 の変調信号の大きさΔ φ m と、サグナック 位相シフトΔ φ g との間の関係は次の式から得ら れることができる。 変調信号がない場合、パイアス変調周被数fbの検出器出力振幅 Jb は数学的に次のように説明できる

 $I_b = CP_o J_o (\Delta \phi_b) \sin \phi \cdots (12)$ ここにおいて、Cは定数であり、

P。は検出器に入射する光学パワーであり、

Δ Φ 。 は 互 い に 逆 方 向 に 伝 播 す る 波 間 の 位 相 差変調 の 振 幅 で あ り 、

J: は第1種の第1次ペッセル関数であり、かつ

Δ の は検知コイルの互いに逆方向に伝播する波 間の位相差である。

第2位相変調信号はさらに、パイアス変調問波数f。よりもはるかに低い周波数fmで印加されるとき、回転により誘起された非相反位相シフトムゆ。が存在するときの位相差変調の波形は第12図に示されるとおりである。光検出器30からの信号が、周波数fmの位相変調の各サイクルの50%の間オフにスイッチされるとき、パイアス変調周波数f。の復調された出力パワーは第13

tan
$$\Delta \phi_R = -\frac{4}{\pi} \frac{1}{J_o(\Delta \phi_m)} \frac{\sum_{n} \frac{1}{n} J_n (\Delta \phi_m)}{\dots (1 4)}$$

ここにおいて、J。はn次ベッセル関数である。
 方程式14により説明される、Δφ。の値に対する第2位相差変調の振幅の関係は第14図に図解的に示される。第14図の曲線370は、ジャイロが電子的に閉ループ形態で作動されるときの回転に対するセンサの応答を示す。曲線370は、第112回転に対するセンサの応答を示す。曲線370は、第112回転に対するでからなか。曲線370は、
 第112回に示されるゲートされた装置におけるサグナック位相シフト(Δφ。)を実質的に0にするのに必要な第2位相差変調Δφ。の振幅を説明

第14図の倍率は、用いられた位相変調器のそれによってのみ制限されるジャイロスコープ動作のためのダイナミックレンジを与える単調特性を有することがわかる。完全な直線性からの、倍率曲線370の小さなずれは、正味の非相反位相シフトがDC位相シフトに代わって、間の発明は、先

する伝達関数または倍率をグラフ的に示す。

行技術のセンサが、いくつかの可能な回転速度のうちのどれがその特定の特性を持つ検出器出力を生じているのかを知ることができないであろうようなより高い回転速度に対する検出器出力信号の曖昧性を除去する手段を提供する。

周波数「「「の第2位相変調信号の周波数が任意であるので、その周波数および位相は適切な周波数が任意数で作動されたパイアス位相変調に対して固定された関係を有しないことが必要である。その結果、その2つの励起信号を発生しかつ制御するコンポーネントには安定性がそれほど要求されない。さらに、2つの変調の周波数および位相関係を欠くことによって、2つの励起信号の電気的な組合せ、および回転センサの感度を妥協させることが可能となる。

第11図の装置の他のコンポーネントのいくつ かは以下により詳細に説明される。

第15図はエラー補正変調器130の一実施例 を示す。この実施例において、ライン318上の エラー信号は積分器として接続される演算増幅器の反転入力へ結合される。実際的な積分器の正確な構造的な詳細は、当業者にとって周知であり、 さらにこれ以上の詳細な説明は行なわない。

演算増幅器の分野において周知されているよう に、コンデンサにかかる負のフィードバック電圧 は点170を事実上の接地に保とうとする。すな わち、点170の電圧は負のフィードバックによ って〇ポルトまたは〇ポルト近くに保持される。 しかしながら、何の電流もこの事実上の短絡によ って接地へ流れない。インピーダンスR。172 によって示される、ロックイン増幅器46の出力 インピーダンスを介して演算増幅器169へ流れ る入力電流:。は、点170から接地へのイン ピーダンスが0であるので、その出力インピーダ ンス尺。により除算されるロックイン増幅器46 の出力エラー電圧に等しい。しかし、接続点17 〇から接地へは何の電流も流れないので、入力電 流1, はコンテンサ168を流れ、かつ接地に 対する出力電圧V。は時間の関数としてライン1

7 4 上に形成される。時間の関数として出力電圧 V。のための表現は次のとおりである。

 $V_0 = -\frac{1}{C} \int i_{1,n} dt$ … (15) ここにおいて、C はコンデンサ 1 6 8 の値である。

第 1 6 図を参照して、演算増幅器積分器 1 6 9 のための応答特性が示される。第 1 6 図(A)はライン 3 1 8 上の仮定的なエラー信号を示す。ライン 1 7 4 上の積分器の出力電圧 V。は第 1 6 図(B)にプロットされる。

第16図(B)からわかるように、Oエラー信号に対しては、出力電圧曲線はOの傾斜を有し、かつノンーゼロエラー信号の大きさを増大させていくと、V。のための出力電圧曲線の傾斜の大きさが増大する。すなわち、傾斜の勾配は、時間の瞬間のエラー信号の大きさに依存する。

エラー信号が原点から点176まで増大すると、 積分器の出力信号V。 は点176Bまで増える。 再び、第15図を参照して、モトローラにより製 造されるM C 1 4 9 6 L のような従来の平衡変調器、および関連の回路は、ライン 1 7 4 上のこの入力電圧 V。を、ライン 3 2 2 上の駆動信号のエンペロープにおける対応の変化に変換する。すなわち、変調器 1 8 8 の振幅はライン 1 7 4 上の信号で、ライン 3 2 0 上の固定された振幅信号を変調する。ライン 3 2 2 上のこの駆動信号は次に、ライン 3 2 4 (第 1 1 図)へ伝送され、ライン 3 2 4 (第 1 1 図)へ伝送され、ライン 3 2 4 では、それは発生器 4 0 からのパイアス変調信号と組合わされかつ位相変調器 3 8 へ与えられ

ライン322上の駆動信号の振幅が増大するとき、光学出力信号における低周波成分の振幅が上昇し始める。それが十分遠くまで上昇すると、ゲートされた信号の時間平均値は回転により生じる第1高調波成分を打消そうとする。これは、第16図(A)の点176および177間に示されるエラー信号は、点176Bおよび177B間に示されるように、第16図(B)における積分器の

出力電圧V。の傾斜の勾配を変化させる。第16四(A)の点177で、駆動信号の大きさは、光学出力の回転により生じた第1の高調波成分のすべてを打ち消すのにちょうど十分なものである。これは、点177Bおよび178B間で、V。に対する積分器の出力電圧曲線の平らな点ノンーゼロ部分によって反映される。

この仮定的な状況における時間178で、ループ14の回転速度は、エラー信号が符号を変化させかつ第16図(A)における178と180との間に示されるように大きさが増大し始めるように変化する。とかり、はなりである。このことが、第16図(B)の効果を対からである。このことが、第16図(B)の効果を対からである。このことが、第16図(B)の効果を対して、エラー信号は第16図のは、駆動信号の振幅によって、エラー信号は第16図の人名)の点180および182個に見られるようにであり、この傾向となる。

が光学出力信号のサグナックにより発生される第 1 高調波成分の相殺をちょうど生じさせるように 適切なレベルへ調整された、ループ 1 4 における ノンーゼロー定回転速度を示す。

当業者は、もしも回転が一方方向に加速し続ければ、出力電圧 V。は上の安全なレベルへ上昇し、たとえば、第15図の回路のための振幅変調器188におけるコンボーネントの失敗を生じさせるということを理解しよう。このような事態を避けるため、電圧制限装置は、V。の股大の正および合業にの脱線を制限するため積分器へ結合されなければならない。

第17図を参照して、第15図において積分器 190を置換えるためにエラー補正変調器回路1 30の一部のための好ましい実施例を示す。この 実施例において、差動増幅器192の反転入力は ライン318上のエラー信号へ結合され、かつそ の出力はライン174によって振幅変調器188 へ結合される。

第17図に示されたシステムが働く懇様は、第

仮定的な状況における時間182で、ループ14の回転は、再び、より多くの第1高調波成分が、点182と184との間に示されるようにエラー信号曲線を編平化するようにサグナック位相シフトにより発生されるように変化する。これによって、積分器出力電圧は一定の傾斜で下方向に傾斜して点182Bおよび184B間での第2のまたは低周波位相変調信号の振幅を減少させる。

時間184で、ループの回転速度は、再び、変化するが、エラー信号はなおも負およびノンーゼロである。ノンーゼロエラー信号によって、積分器出力電圧V。が減少し続け、それによって駆動信号の振幅を変化させかつエラー信号を、点184と186との間に示されるようにゼロ方向へ移動させる。

一旦エラー信号がゼロに達すると、積分器出力 電圧は、サグナックにより発生された第1高調被 成分のすべてまたは実質的にすべてを打ち消させ るどのような振幅でも定常に保持する。時間18 6での状況は、ライン140上の駆動信号の振幅

18図を参照してよりよく理解され、その第18 図は、全体的な回転センサを概略的に示しており、 3-ボート回路網196により表わされるセンサ のコンボーネントは差動増幅器192へ結合され る。センサの電子的なコンボーネントの光学部分 および Z 2 のいずれかの端部へ結合された2つの入 力を有する電圧分割インピーダンス回路網196 によって表わされている。この分割器の中点は、 差動増幅器192の反転入力へ結合される。

回転がループに与えられると、回転信号(記号)は3ポート回路網196の第2入力へ与えられ、この回路網196は、差動増幅器192の反転を力へ結合されるライン318へ与えられるエラー信号と、この扱力エラー信号と、この場合を生じる。この入力エラー信号と、この基準信号との間の差が、差動増幅器192によって増幅され、かつ反転され、増幅された差信号が出力ライン194へ与えられる。この出力ラインもまた回路網196の第1入力へ結合され、それによ

り負のフィードバックが、回転信号により生じた 点198の電圧を打ち消そうとするインピーダン スフェを介して生じる。

ライン194上の信号は、次いで、点198で 揺動する電圧を最小にしようとする。点198は、 物理的に、第11図のロックイン増幅器46の出 力を表わす。インピーダンス Z 」 および Z z は、 システムの光学および電子的部分の全体的な伝達 関数およびループ利得を示す事実上のインピーダ ンスである。

システムの時間応答、位相マージン、バンド幅 および感度は応用に依存する設計選択事項であり、 かつ標準的なフィードバックシステムの分析がシ ステムパラメータを確立するために用いられるこ とができる。

インピーダンス Z 、を介してのフィードバックの効果は、ロックイン増幅器の出力ライン 3 1 8 上のエラー信号の揺れを、第10図のポックス 2 00で示される小さなレンジに押えることである。 このレンジは、設計選択事項であり、差動増幅器

イン203上の基準信号と比較し、3出力のうちの1つを発生する。エラー信号が正で、ノンーゼロであれば、出力ライン205は論理1レベルであるとして駆動される。もしもエラー信号が負でノンーゼロであれば、ライン207が駆動される。最後に、エラー信号が基準信号に等しければ、ライン205が駆動される。

アップダウンカウンタ 2 1 1 はライン 2 0 5 へ結合されるアップ入力を有し、かつライン 2 0 5 が能動的なときゼロからカウントアップを開始する。任意の瞬間のパス 2 1 3 上のデータがカウントの 2 進表示を表わす場合、カウントが進むに従って、 2 進カウントが出力パス 2 1 3 上のディジタルパターンを連続的に変化させている。

ディジタルーアナログコンバータ 2 1 5 は連続的にまたは周期的に、バス 2 1 3 上の 2 進カウントの値をサンプリングし、かつディジタルデータを、ライン 1 7 4 上のアナログ出力信号に変換する。このアナログ信号は、ライン 3 2 0 上の第 2 の位相変調駆動信号を振幅変調してそれをライン

192の利得に依存する。より高い利得は、入力 信号のより小さな範囲の変動を生じる、すなわち、 より小さなポックスを生じるが、安定性は劣る。

ライン322上の第2位相変調駆動信号の大さきを増大させまたは減少させることによってエラー信号をゼロまたは実質的にゼロに減少させるかった。 一信号をゼロまたは実質的にゼロに減少させるがある。 方にノンーゼロエラー信号に反応する何らかがある。 大きを受けるは、エラー信号をゼロはない。 では、サさせる相殺振幅の第2の位相を変調機ではいいのが望まないの路はこの発 明にとって問題ではない。

エラー補正変調器のために用いられ得る代わりの回路は、第19図に示されるようなものである。この実施例において、ライン318上のエラー信号は比較プロセサは、この場合接地電位であるその基準入力203へ与えられる基準電圧を有する。比較プロセサは、ライン318上のエラー信号を、ラ

3 2 2 へ与えるため、従来の振幅変調器 1 8 8 に よって用いられる。

第2の位相変調駆動信号の変化する振幅はライン318上の変化しているエラー信号において反映される。すなわち、エラー信号は基準信号電圧方向に傾いていくであろう。

エラー信号が基準電圧に達すると、コンパレータプロセッサ201は、カウンタ211のストップ入力へ結合されるライン209を駆動し、それによりカウントを停止させる。D/Aコンパータは、次いで第2の高調波駆動信号の振幅レベルを、エラー信号が再び変化するまで、そのときに存在するレベルに定常に保持する。

エラー信号が負になりかつノンーゼロになると、プロセスが繰返されるが、カウンタ2111はゼロからまたはそのとき存在する正のカウントからカウントダウンし始める。そのカウントが、ライン207が駆動されたときにゼロであったならば、デコーダ217は変化符号ライン219を駆動し、このライン219によって、D/Aコンバータ2

15がライン174上のアナログ出力電圧の符号を変化させる。もしもライン207が付勢されたときにカウントがゼロでなければ、デコーダ21 7はライン219を駆動せず、かつロ/Aコンパータ215はライン205が駆動されたと配留がよいにあるに従って振幅を下げ始める。このプロセスはライン209が付勢されるまで続く。

 である。これは第11図の出力表示回路208の 目的である。

第20図は出かって、3220図は出かって、3220図は出かって、3220図は出かって、3220図は出かって、3220図は出かって、3220図は出かって、3220回には、

ライン 2 1 2 上の出力信号は、ロックイン増幅 器の出力 2 1 2 のフィルタされた駆動信号の振幅 に比例し、かつアナログーディジタル(A/D) コンパータ 2 1 4 へ結合されており、コンパータ 2 1 4 ではそれはディジタルデータに変換される。

このデータは、方程式(15)の伝達関数によって決定される駆動信号の各振幅に対応する回転速度に関しディジタルデータを記憶するメモリ218におけるルックアップテーブルをアドレスするためにマイクロプロセッサまたはコンピュータ216によって用いられる。

他の実施例は、ロックイン増幅器210に代わってR.M.S.電圧計を用いてもよいが、そのような構造はエラーを導くようである、なぜなのはライン332上の何らかのノイズは、平均にないの振幅として誤って解釈のもない。R.M.S. 電圧計の入りをもれるかもしれる電圧分割器の中点にその入りをる電する。駆動信号は抵抗R1およびR2からなる電

圧分割器の接続点221へ与えられる。抵抗R1およびR2は、接続点221での駆動信号の毎日のちた振幅に対して、回転速度に比例する場に対して、回転速度に比例するようを報がある。この信号はR.M.S.電圧計の入口へ結合されて、サグナック位相シフトまたは回転速度として読まれる。

さらに、オシロスコープもまた、駆動信号の振幅を検出するために、第23図に示されるように、R・M・S・電圧計に代わって用いられることができる。また、抵抗R3およびR4からなる線形スケーリング回路網もオシロスコープへその入力をスケールするために用いられる。第21図および第22図の実施例は、伝達関数の線形領域において最も正確である。

より低い変調周波数の波形を測定することができる任意の他の装置もまた出力表示回路 2 0 8 のために用いられることができる。たとえば、アナログ曲線整合装置は、伝達関数曲線を補償するた

調器により発生された位相シフトであり、かつ では位相変調器38を通過する干渉している波 の間の時間差である。

第23図を参照して、与えられた時間 △ 中(t)での互いに逆方向に伝播する波間のDC位相差は400で示されるもののような線形位相の傾斜を、位相変調器38を介しての傾斜信号はあるに対する。反時計方向に伝播する信号に対するに対する。反時計方向に伝播する信号に対する同じ入力信号の影響はライン402によって対する同じ入力信号の影響はライン402によって対するにの傾斜400と402との間の差での類は、検知ループにおける位相変調器38の非対称配置に依存する。

反時計方向および時計方向に伝播する波の間の 位相差信号 Δ Φ (t) は 4 0 4 で示される。この 位相差は、傾斜信号の傾きを調整することによっ てその大きさが変えられる D C 値であるというこ とが特に興味ある。したがって、傾斜信号が位相 めにかつ回転速度に比例する出力を与えるために用いられることができる。さらに、第20図のROMルックアップテーブルおよびマイクロプロセッサは、簡略化した第20図の実施例もまた適当な結果のためほぼ線形領域において用いられることができるように、伝達関数曲線のほぼ線形領域において分配されることができる。

拡大されたダイナミックレンジにわたり、一般に線形的な倍率で回転を検知するための方法および装置の他の好ましい実施例が、第23図ないし第29図を参照して説明されてもよい。

第1図に示されるもののような装置において、非対称的に位置決めされた位相変調器38を介して時間変化する信号を導入することによって、検出器30の出力で測定されるときに互いに逆方向に伝播する波の間に位相差が生じる。このような誘起された差動位相シフトムφ(t)は次のように定義される。

 $\Delta \phi$ (t) = ϕ (t) $-\phi$ (t $-\tau$) \cdots (1 6) ここにおいて、 ϕ (t) は時間t における位相変

変調器38を介して与えられて、回転により誘起されるサグナック位相シフトを効果的になくすように調節されることができるDC位相差大きさを生じるということが明らかとなる。

そのようなランプ関数を発生する或る手段は、 検知ループにおける非対称位置に配置される周波 数シフタを用いることであろう。この場合、Δ φ は次のように規定されるであろう。

Δ Φ = 2 π τ Δ ſ ... (1 7)

ここにおいて、 Δ ſ は周波数シフト量である。 周被数シフタの使用によって、回転速度の測定として周波数出力を用いることができるようにできるという付加的な利点が得られるであろう。 しかしながら、 ジャイロスコープ の応用に適した ファイバ形式の周波数シフタは報告されていない。

ファイバ長を変調する変調器38のような普通に用いられるファイバ光学位相変調器は、 互いに逆方向に伝播する波間のDC差動位相シフトを作り出すために連続する位相傾斜を与えることができない。したがって、この応用において位相変調

器を用いるためには、位相傾斜をシミュレートす る必要がある。

ライン410によって表わされる波形から見られるように、2個の光学経路のリセットプロセスおよび相互関係のため、位相差は常に一定ではあり得ない。しかしながら、ライン410がDC値を規定するときの412で示されるこれらの期間の間、DCサグナック位相シフトは位相変調の振幅または周波数を調整することによってなくされ

ることができる。したがって、互いに逆方向に伝播する光波の位相差へ、実質的にDC位相バイアスを与えることによって、互いに逆方向に伝播する光波の位相差が受けるサグナック位相シフトは、実質的にゼロにされる。412で示されるセグメントに含まれていない期間の間、ゼロサグナック位相シフトが、第1図の検出器30から受けられた回転信号をターンオフすることによってシミュレートされることができるということがさらに注目されよう。

その結果、回転により誘起されたサグナック位相シフトは、時間の部分の間位相変りの問題の残りの問題の残りの問題の残りの問題の残りの問題の残りの問題の後によって効果的になることに対してもなりにあることができるということが理解をもに用いられることができるということが理解に用いられることができるということが理解に

よう。たとえば、DC位相変調出力信号の発生は、 三角波形状のより短い傾斜長さのため、鋸歯状波 の場合よりも長い期間その信号がターンオフされ るということが必要とされるであろうという理解 で、三角波波形位相変調が利用できる。

もっとも普通に用いられるファイバ光学位相を 調器の1つは、前に説明したように、まわりに巻 かれたファイバの数ターンを持つ圧電シリンダで ある。不幸にも、この装置の周波数応答は、いい の放びから、この装置の周波数応答は、いい の放形の各フーリエ成分の振幅および位相が制 でれない限り、第24図に示される形式の鋸歯 被形位相変調を達成することはほとんど不可能で ある。

上述した不均一性の問題を克服するための1つ・の方法は、すべてのファイバ光学回転センサにおいて正弦波位相変調を組合わせることによって近似的な態様で鋸歯または三角形波形を発生することである。たとえば、鋸歯波形は、ある周波数の位相差変調を、その周波数の第2高調波と組合わ

せることによってシミュレートされ、第 2 高調波の振幅およびそれらの波の位相関係は適切に調整されている。同様に、三角形波形は、ある周波数の位相差変調を、周波数の第 3 高調波と組合わせることによって発生されることができ、それは振幅および位相関係に対して適切に調整されていたものである。

第25図は鋸歯状波形をシミュレートするためすべてのファイバ光学ジャイロスコープに用いられる波形の1つの好ましい集合体を示す。特に、鋸歯波をシミュレートするための第1の位相変調信号はゆ・(し)を規定する、第25図(A)の正弦波450を含む。ライン450は、検知ループにおける反時計方向に伝播する波についてのこの同じ正弦波変調信号の影響を示す。

第25図(B)において、ライン454は、正弦波変調信号450の第2高調波周波数にある第2位相変調信号の反時計方向に伝播する波につい

ての影響を説明する。この第28回波位相変調信号はゆぇ(t)として示される。第25図(B)のライン456は、時計のに伝播する故につする。第25図(B)のの、第28図(B)はないのの影響を図解する。のの、第28図(B)が多25図(B)の変調信号の総和からなる故形を示すのので答案がある。日本に対するはのでないのでででいる。日本にはいる。日本には、1000ののでは、1000ののでは、1000のでは、

第 2 5 図 (D) は、時間に関する位相差変調を示す。 4 6 2 で示されるこの信号は、したがって、波形 4 5 8 (Ф (t)) があまび波形 4 6 0 (Ф (t - で)) の間の差を含み、ここにおいて、ては位相変調器を通過する干渉波間の時間差である。第 2 5 図 (D) の波形は次のように説明できる。

 $\Delta \phi = \cos \omega_m t + 0.3 \cos 2\omega_m t \cdots (18)$

第24図に関して説明したように、波形462 (△ φ (t))は、一般に線形である、464で 示される部分を含むということに注目されよう。 先に説明したように、位相差信号をゲートするこ とによって、位相差変調462の一般に線形のま たはDC部分を用いて効果的に、回転により誘起 されたサグナック位相シフトをなくすことができ る。第24図の鋸廟波形におけるように、DC部 分464の振幅は、位相変調の振幅または周波数 を調整することによって制御されることができる。 このように、位相差変調464のDC状部分は、 サグナック位相シフトムゆ。をなくすために用い られることができ、かつ、464部分に含まれな い期間の間の信号ターンオフは、その時間の残り の間ゼロムφァをシミュレートするために用いら れることができる。

第26図は、第11図の回転センサにおけるより低い周波数(「m)の第2変調信号としてもし第25図(C)の鋸歯波形458が導入されたならば存在し得る位相変調の組合わされた影響を図

解的に示す。第26図はまた、これらの状況の下で位相変調の結果として検出されるであろう出力信号を示す。

特に、固定された回転速度でのサグナック位相シフトから生じる位相シフトのためのDC値が352で示される。鋸歯の第2変調信号により発生される位相変には354で示される。さら位れてアス変には350で示される。第11図の実に、個別のように弦波変調波形の場合のように、鋸はる日はいののはのはならないことが注目される。

上述した位相変調信号は、△ Φ R であるD С 位相シフト352について振動することが第26図に見られる。より低い周波数の、第2位相変調354の振幅は、そのライン354の一般に平らなまたはD C 部分が垂直軸355上に位置決めされるように調整されたということがわかる。したがって、第11図の装置の光源10または検出器3

O の 出力 のいずれかをゲート することによって、 4 6 4 で 示されるようなより 低い 周 被数 変 調 信 号 3 5 4 の D C 部分 の 間 に 発生 される 結果 的 に 生 じる 出力 信 号の これらの 部分の みを出力 する ことが できる。 このゲート 処理された 期間 4 6 4 の 間 に、生 ずる 信 号 は 垂 直 軸 3 5 5 に 関 して 振 動 する。 残りの 期間の 間、 出力信号はゼロに 等 しく、 したがって サグナック 位 相 シフトがゼロにされる 状況をシミュレート している。

上述したようにかつ第26図の464で示される期間の間、回転センサをゲートすることから生じる出力は、第26図の466で示される波形によって近似される波形を有する出力信号を発生する。

出力信号466は第1高調波を含まず、サグナック位相シフトムの。がゲートされた期間の間実質的にゼロにされていたということを示しかつオフ期間の間モニタされていないということを示すという事実が特に興味ある。このように、第2位相変調信号の振幅をモニタすることによって、高

い回転の拡大されたダイナミック条件においても、ジャイロスコープが受ける回転量を決定することができる。この信号の振幅を検出しその回転速度を決定するための好ましい回路は、第11図に示されるセンサに関して前に説明した。

第27図は、シミュレートされたランプ変調信号を用いて回転をモニタするために用いられる回転センサの好ましい一実施例を示す。第27図に示される装置のコンポーネントの多くのものは構成および動作において、第11図の装置に含まれるエレメントに対応することに注目されたい。それゆえに、対応するエレメントは対応する参照数字で示されている。

その構成に基づいて、第27図に示される回転センサは、第11図のセンサと実質的に同一である態様で機能することが明らかとなる。しかしながら、第27図に示されるセンサは一般に、鋸歯波のように形作られる低周波変調信号で、正弦波の第2変調信号を置換える。鋸歯変調信号を発生するために、信号発生器308は正弦波波形をラ

イン 5 0 0 上 へ 伝送する。この正弦被波形は実質的に、第 1 1 図の発生器 3 0 8 からライン 3 2 0 へ伝送された波形と同一である。さらに、信号発生器 3 0 8 からの正弦波波形 もまたライン 5 0 2 上で、周波数 通倍器 5 0 4 へ 伝送され、この運倍器 5 0 4 は周波数 fm の正弦波変調信号を受けかつその周波数を 2 倍にして、振幅調整装置 5 0 6 へ伝送される、周波数 2 fm の第 2 高調波を発生する。

手動的に設定される。

位相シフト回路 5 0 8 からの第 2 高調波波形は
ライン 5 0 0 に接続するライン 5 1 0 上へ伝送される。したがって、ライン 5 0 0 上の第 1 高調波信号が結合されて、第 2 5 図 (C) に図解されるもののような、一般に鋸歯形状を有する位相変調波形を発生する。ライン 5 0 0 および 5 1 0 からの信号は結合されかつライン 3 2 0 を介してエラー補正変調器 1 3 0 へ伝送され、そこで、結合された信号が、第 1 1 図において図解した回転センサを参照して説明した機様で処理される。

上で説明したように、第27図の回転センサは、 鋸歯波の傾斜のついた部分により発生される位相 変調から生じる出力の部分のみを検出するように 出力信号をゲートすることによって、サグナック 効果のDC影響をゼロにする働きをする。その結 果、信号発生器308からの、ライン306上の ゲート信号は、ゲート304が鋸歯波の傾斜のつ いた部分の間のみオンにされるように調整されな 第 1 1 図の回転センサの場合のように、バンド パスフィルタ 3 2 6 は周波数 f m の信号を、ライ ン330から、出力表示装置208へ通過させ、この表示装置208は、サグナック位相シフトを打ち消してしまうのに必要な位相変調信号の振幅を識別することによって回転速度を決定するために用いられる。

第29図は鋸歯波形を用いた回転センサの他の実施例を示す。この実施例において、信号発生器308は、方形波パルスの列を含む、周波数fmの変調信号を発生する。これらの方形波パルスは2fmを含む、周波数fmの高調波を含む。これらの方形波パルスは、エラー補正変調器130へ

第27図の回転センサにおいて、2個の周波数成分のゲートする時間間隔および相対振幅は、与えられた信号に対する位相変調器の直線応答を想定するサグナック位相シフトの10~5から最大20ラジアンのオーダの倍率の直線性を与えるように調整されることができる(たとえば、Δφ(t)α(cos(2ω_mt)のとき)。

第 1 1 図の回転 センサおよび第 2 7 図の回転 センサの両方において、ゲート処理は光学パワーの損失および、センサがゲートオフされている。間期間の間回転情報の損失の可能性を誘起する。第 1 1 図(A)の報節は、典型的には、その報でがほその時間の半分の損失を合む。第 2 7 図のの装置を学パワーの半分の損失を合む。第 2 7 図のの装置を送べるの時間の約70%の増生じる。この情報の失はその回転角度のエラーを生じ得る。一例として、

ライン320を介して伝送され、かつ第11図および第27図に図解したセンサに関して前に説明 した態様で処理される。

位相調整回路536からの鋸歯波形変調信号はライン538上へ伝送され、そこで、それが、ライン324上の信号発生器40により発生される正弦波変調周波数fbと結合される。生じた信号は、変調信号として、位相変調器38へ与えられる。他のすべての点において、第29図のセンサ

は第27図のセンサと同一の態様で機能する。

鋸歯波形周波数変調は次のように発生されてもよい。方形波パルス列が信号発生器308によって発生され、この発生器308は15 kHzの線返し周波数fmのパルス発生器を含む。この信号の周波数スペクトルは基本周波数fmの高調をを含む。ローパス電気フィルタ532は、fmの第1および第2高調波のみを残しすべての周波数成

分を抑制する。これらの周波数成分(15 kH z および30 kH z)の相対振幅は、パルス発生器からの方形波パルスの幅を変化させることによって調整される。可変パンドパスフィルタは、2個の周波数成分の相対位相を調整するために用いられる、位相調整回路536を含む。発生器40からのパイアス変調信号と組合わされるこの信号は位相変調器38ヘ与えられる。

周 放 数 の 基 準 信 号 と 対 比 し て 、 ロ ッ ク イ ン 増 幅 器 4 6 6 に お い て 測 定 さ れ る 。 基 準 信 号 に 対 し て フィル タ 3 1 2 か ら の 信 号 の 比 較 に よ り 、 増 幅 器 4 6 に お け る ロ ッ ク か ら エ ラ ー 信 号 が 発 生 さ れ 、 こ れは 、 明 細 書 の 最 初 の 部 分 で 説 明 し た エ ラ ー 補 正 変調器 1 3 0 へ 伝 達 さ れ る 。 第 2 9 図 の 回 路 の 動 作 か ら 生 じ る 実 際 の 倍 率 は 、 第 2 8 図 に お い て 5 2 0 で 示 さ れ る 倍 率 に 対 応 す る 。

で用を示しているが、別の位相変調器がバイアス位相変調器がよびより低い周波数の第2位相変調器があることができるということができるに関して他の次形が用いられることができる代わりの変形が用いられることができるのののののののののののののであると考えられる。

要約すると、ここに説明した発明は回転速度の 非常に広いレンジにわたり回転検知のためのダイ この発明は、その精神または本質的な特徴から強度がある。特許請求の範囲の意味および均等を囲んにある。

である。

4. 図面の簡単な説明

第1 図は、基本的な回転センサの概略図であり、ファイバ光学材料からなる連続的な、中断されていないストランドに沿って位置決めされたファイバ光学コンポーネントを示し、かつさらに、検出システムに関連する信号発生器、光検出器、ロックイン増幅器および表示装置を示す。

第2図は第1図の回転センサに用いるためのファイバ光学方向性結合器の一実施例の断面図である。

第3 図は第1 図の回転センサに用いるためのファイパ光学偏光子の一実施例の断面図である。

第4図は第1図の回転センサに用いるためのファイバ光学偏光制御装置の一実施例の斜視図である。

第5図は第1図の回転センサの概略図であり、 偏光子、偏光制御装置および位相変調器がそこか ら除去されている。

第6図は回転的に誘起されるサグナック位相差

第 1 2 図は、サグナック効果から生じる一定バイアスに関してのより低い周波数位相変調およびバイアス位相変調から生じる全体的な位相シフトの図である。

第 1 3 図はサグナック効果から生じる一定パイアスに関してのより低い周波数の位相変調のための全体の位相シフト、およびゲート処理から生じる光学出力信号の図である。

第14図は第11図に示される回転センサの倍 率のグラフである。

第15図はエラー補正変調器の回路図である。

第16図はサンプルエラー信号に対する第15図の変調器の応答の図である。

第17図は好ましいエラー補正変調器の図である。

第 1 8 図は第 1 7 図のエラー補正変調器を用いた全体のセンサの概略図である。

第19図は第11図の実施例に用いられ得る他のエラー補正変調器の図である。

第20図はより低い周波数駆動信号の振幅を回

の関数として、光検出器により測定される、光学出力信号の強度のグラフであり、複屈折誘起された位相差および複屈折誘起された振幅変動の影響を図解する。

第7図は互いに逆方向に伝播する波の間の位相 差および互いに逆方向に伝播する波の各々の位相 変調を示す、時間の関数としての位相差のグラフ である。

第8図は、ループが静止しているとき、検出器により測定される、光学出力信号の強度についての位相変調の影響を示す概略図である。

第9図はループが回転しているとき検出器により測定される光学出力信号の強度についての位相 変調の影響を示す概略図である。

第10図は、回転的に誘起されたサグナック位 相差の関数としての増幅器出力信号のグラフであ り、第1図の回転センサのための動作範囲を示す。

第11図は拡大されたダイナミックレンジを持つゲートされた閉ループ回転センサの好ましい一 実施例の図である。

転速度に変換するため回転センサ用の出力回路の 好ましい実施例の図である。

第21図は倍率の線形領域に用いられ得る出力 表示回路の図である。

第22図は倍率の線形領域に用いられ得る他の 出力表示回路の図である。

第23図はランプ波形により変調される干渉している波の間の相対位相差を示すグラフである。

第24図は鋸歯波形により変調される干渉している波の間の相対位相、およびこれらの干渉している波の間の位相差を示す図である。

第25図は鋸歯波を形成する1つの方法の図解図であり、かつさらに鋸歯波形により変調される干渉している波の間の相対位相を示すとともに、これらの干渉している波の間の位相差を示す。

第26図はバイアス位相変調から生じる全体的な位相シフトおよびサグナック効果から生じる一定バイアスに関してより低い周波数鋸歯波形位相変調、およびゲート処理から生じる出力信号の図である。

第27図は拡大されたダイナミックレンジおよび実質的に線形化された倍率を有するゲート処理された閉ループ回転センサの好ましい一実施例の図である。

第28図は第27図に示されるセンサの倍率の図である。

第29図は拡大されたダイナミックレンジおよび実質的に線形な伝達関数を有するゲート処理された、閉ループ回転センサの他の好ましい実施例の図である。

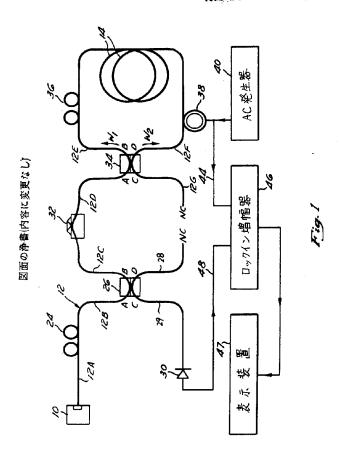
図において、10は光源、12は光学ファイバ、 14は検知ループ、24は偏光制御装置、26は 方向性結合器、30は光検出器、32は偏光子、 36は偏光制御装置、38は位相変調器、46は 増幅器、47は表示パネルを示す。

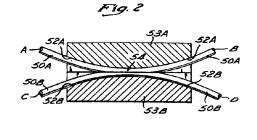
特許出願人 ザ・ボード・オブ・

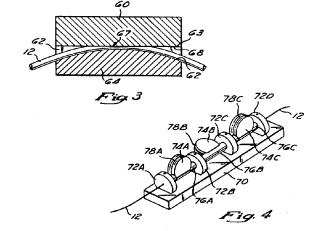
トラスティーズ・オブ・ザ*・* レランド・スタンフォード・

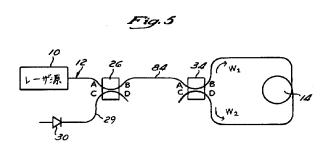
ジュニア・ユニパーシティ

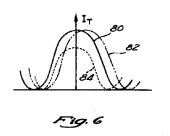
代 理 人 弁理士 深 見 久 郎



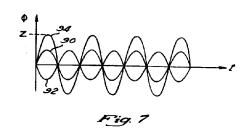


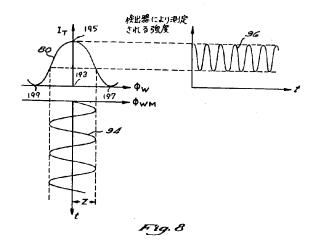


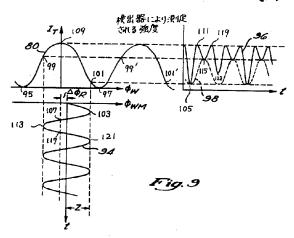


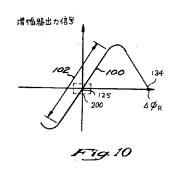


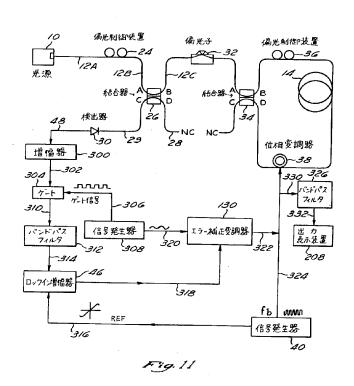
特開昭60-228916(32)

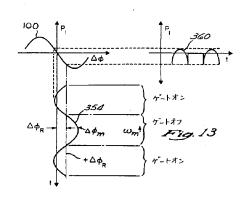


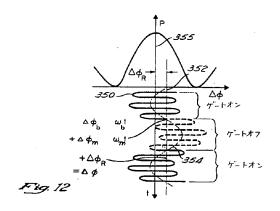


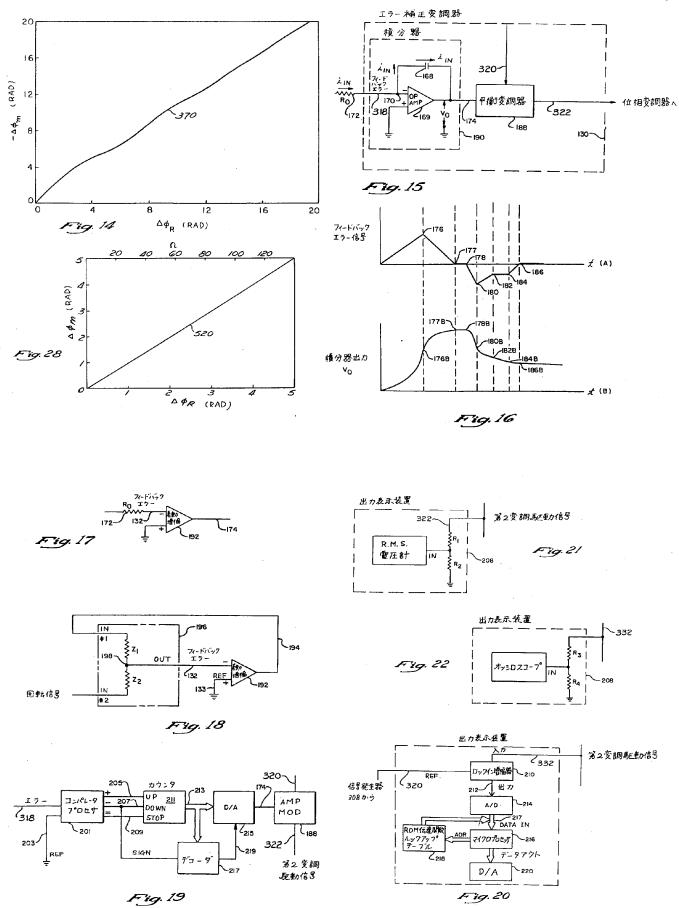












特開昭60-228916(34)

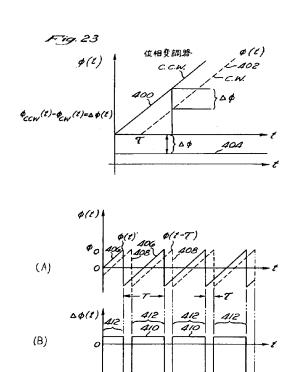
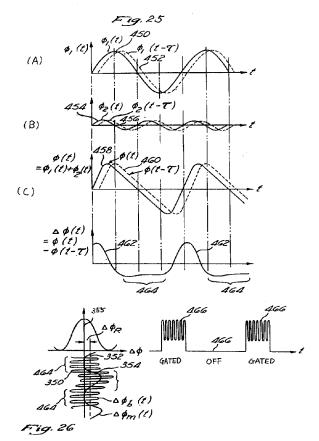
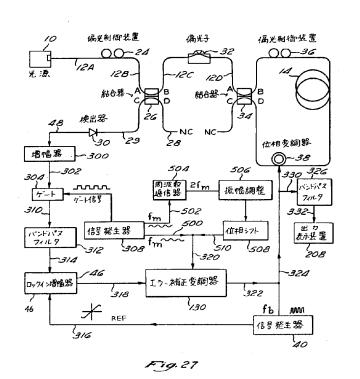
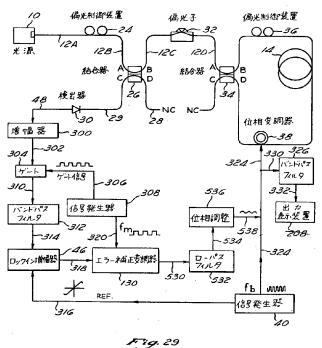


Fig. 24







以上

機墨で描いた図面全図を別紙のとおり補充致し

手 続 補 正 儘(方式)

昭和60年4月5日

特許庁長官殿

1. 事件の表示



昭和60年特許願第29193号

2. 発明の名称

物理パラメータを検知し測定するための装置

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

- 住 所 アメリカ合衆国、カリフォルニア州、スタンフォード (番地なし)
- 名 称 ザ・ボード・オブ・トラスティーズ・オブ・ザ・レランド・ スタンフォード・ジュニア・ユニバーシティ

代表者 キャサリン・クー

- 4. 代 理 人
- 住 所 大阪市北区天神橋2丁目3番9号 八千代第一ビル 電話 大阪(06)351-6239(代)

氏 名 弁理士(6474) 深 見 久 郎

5. 補正指令の日付

自発補正



手 続 補 正 書

昭和60年5月8日

特許庁長官殿

1. 事件の表示



昭和60年特許願第29193号

2. 発明の名称

物理パラメータを検知し測定するための装置

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

- 住 所 アメリカ合衆国、カリフォルニア州、スタンフォード (番地なし)
- 名 称 ザ・ボード・オブ・トラスティーズ・オブ・ザ・レランド・ スタンフォード・ジュニア・ユニバーシティ

代表者 キャサリン・クー

4. 代 理 人

住 所 大阪市北区天神橋2丁目3番9号 八千代第一ビル 電話 大阪(06)351-6239(代)

氏 名 弁理士(6474) 深 見 久 郎

5. 補正指令の日付

自発補正



6. 補正の対象

6. 補正の対象 図面全図

7. 補正の内容

ます。

明稠魯の3.発明の詳細な説明の欄

7. 補正の内容

- (1) 明細書の第43頁第9行の「93」を「193」に訂正致します。
- (2) 明報費の第43頁第11行の「95」 を「195」に訂正致します。
- (3) 明細書の第43頁第15行の「97および99」を「197および199」に訂正致します
- (4) 明細盤の第43頁第19行の「97および99」を「197および199」に訂正致します。

以上。

